

<u>funkcja:</u>		<u>opis funkcji:</u>
Search	Auto mode	automatyczne wyszukiwanie typu (jeśli to możliwe)
	5.0v mode	
	3.3v mode	
74HC		testowanie układów z serii 74HC (konieczność ręcznego wybrania modelu)
74LS		testowanie układów z serii 74LS (konieczność ręcznego wybrania modelu)
CD40		testowanie układów z serii CD4000 (konieczność ręcznego wybrania modelu)
HEF40		testowanie układów z serii HEF4000 (konieczność ręcznego wybrania modelu)
45/145		testowanie układów z serii 45 series 145 series logic device test (konieczność ręcznego wybrania modelu)
OTHER		testowanie układów interfejsowych: MAX232, MAX485, 75175, 75176, 75c11.. (konieczność ręcznego wybrania modelu)
AMP		testowanie wzmacniaczy operacyjnych, komparatorów: LM324, LM358, LM339, LM393, LM2902 ... (konieczność ręcznego wprowadzenia modelu).
TR		identyfikacja tranzystora: typ tranzystora, oraz oznaczenie wyprowadzeń. Identyfikowane tranzystory NPN, PNP, N-MOS, P-MOS, tyrystory, triak
ZD		testowanie diod Zenera do 50V, rozdzielczość pomiaru 0,01V
LIGHT		testowanie transoptorów 4 pinowy
OFF		wyłączenie

wyświetlane komunikaty testera IC:

<u>Komunikat:</u>	<u>Opis:</u>
OK	test OK normalny
Batter	rozładowana bateria - sprawdź baterię
Not found	nie można znaleźć / rozpoznać
Fault	uszkodzony układ lub wybrano zły typ
Open	otwarty obwód
Not supported	nie obsługiwany
NPN	typ tranzystora NPN
PNP	typ tranzystora PNP
N-MOS	typ tranzystora FET
P-MOS	typ tranzystora FET
1-SCR	Way SCR
2-SCR	Triac
2D	Common cathode and common anode rectifier
A.k.b.c.e.g.	specyfikacja kolejności wyprowadzeń
Out of range	napięcie Zenera poza zakresem pomiarowym
ERR1.2	auto test zakończony niepowodzeniem